

JP62184585

Biblio Page 1





POINT PATTERN COLLATING METHOD

Patent Number:

JP62184585

Publication date:

1987-08-12

Inventor(s):

SHIMA YOSHIHIRO; others: 01

Applicant(s)::

HITACHI LTD

Requested Patent:

JP62184585

Application Number: JP19860025871 19860210

Priority Number(s):

IPC Classification:

G06K9/62

EC Classification:

Equivalents:

JP1998119C, JP7027560B

Abstract

PURPOSE:To collate a point pattern at high speed by providing two point patterns into twodimensional blocks, collating them respectively, finding the positions of similar blocks, and retrieving a coincident point limiting a point to the point belonging to the block corresponding to the position.

CONSTITUTION:A dictionary point Q1 and an object point P1 are overlapped, and degree of coincidence between an object point II and a dictionary point XSIis found. First of all, a distance of each pair of points {P1, Q2}, {P2, Q2}, and {P3, Q2} against a dictionary point Q2 is calculated, and epsilon{1, 1; P1, Q2} is set as the minimum. Similarly, respective distance of the pair of points against a dictionary point Q3 is calculated, then the minimum pair of points is found. At such a time, the sum of the minimum distances is as follows; S1, 1=epsilon{1, 1; P1, Q2}+epsilon{1, 1; P3, Q3}. Such a sequence of process is applied on i=2 and 3, and j=2 and 3, and in a registration position between Pi and Qj that becomes minimum out of the sum of the minimum distances (s) (i, j), but both of (i) and (j) are 1-3, the set of object points in the pair of points which become the minimum distance coincides with the dictionary pattern XSI most similarly.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑬ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 184585

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和62年(1987)8月12日

G 06 K 9/62

J - 6972-5B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全15頁)

ᡚ発明の名称 点パターン照合方法

②特 朗 昭61-25871

②出 顧 昭61(1986)2月10日

69 発 明 者 嶋

好 博

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

砂発 明 者 柏 岡

誠 治

国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

切出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

羽代理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

明 . 報 答

発明の名称 点パターン服合方法 絵件額求の範囲

- 1・2つの点集合からなパターンについたでは、どるの点集合からないがあっていたのからないのでは、のの点を対応であって、2つの点集ののは、2つの点集ののは、2つの点を対応であって、2の点にの対した。ないでは、2つの点を対した。ないでは、2つの点を対した。ないでは、2つの点を探索することを検索する。ないのには、2つの点を探索することを検索する。ないのには、2つの点を探索することを検索をは、2つの点を探索することを検索をは、2つの点をないないとは、2つの点を探索することを検索をは、2つの点をないないとは、2つの点集合からないないをは、2つの点をは、2つの点をは、2つの点をは、2つの点をは、2つの点をは、2つの点集合をは、2のの点集合をは、2のの点集合をは、2のの点集合をは、2のの点集合をは、2のの点集合をは、2のの点集合をは、2のの点集合をは、2のの点集合をは、2のの点集合をは、2のの点集合をは、2のの点集合をは、2のの点集合をは、2のの点集合をは、2のの点集合をは、2のの点集合をは、2のの点集合をはるるる。2のの点集合をはるるる。2のの点体を2のの点集合をなるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる
- 2. 特許請求の範囲第1項で、第1のステンプに おいては一方の点集合については各点を互いに 瞬接する複数のブロンクに属するようにすることを特徴とする2つの点集合からなるパターン の服合方法。

- 3. 特許請求の範囲第1項において、ブロック単位に照合を行うステップを設け、2つの点集合からなるパターンが一致する位置をブロックの大きさを単位とした座標形式で検出することを特徴とする点パターンの服合方法。
- 4. 特許請求の範囲第1項において、2つの点パターンに対して重ね合せる点の範囲を対応するプロツクに分割された点に限定して成ね合せを行うステンプを設けたことを特徴とする点パターンの照合方法。
- 5. 特許請求の範囲第1項において、2点間の距離の最小値と、予め設定している所定値との大小を比較するステップと、該所定値より大きくなる点の個数を計数し、該計数値があるしきい値を越えると、距離計算を中止し、次の点間士の重ね合せの組み合せに移行するステップとを設けたことを特徴とする点パターンの照合方法。

発明の詳細な説明 (発明の利用分野)

本発明は、図形データベース、画像データベー

(2)

(1)

スの検索に係り、特に点の 2 次元的な空間の配包 をキーとする高速検索に好適な点パターン風合方 法に関する。

(発明の背景)

2枚の関係を照合することは、リモートセンシング関係における特定領域の銀索や、文容関係や医用関係データベースの検索において、広く用いられることが関待されており、これらは文献、尾上、坂内:"國像データベース(総論)"昭56年電気四学会連合大会36-1、pp.5-96~5-99(昭56)及び坂内、大沢:國像データベースにおけるデータ表現・管理方式。電子通信学会論文誌(D)、85/4 Vol.J68-D、版4、pp,194-201(昭60-04)に配載されている。

(3)

(Mese, N., Miyotaka, T., Rashioka, S., Bjiri, M., Yamazaki, I. and Hamada, T.: "An automatic position recognition technique for 1.SI essembly" Proc. 5th Int. Joint Conf. on Artificial Intelligence, pp. 685-693, (Aug. 1977).) でみられるように、半導体の導片(チップ)の位置を検出することに、この特徴点からなる点パターン同士の照合が利用されている。

しかしながら、このような特徴からなる点パターン四士の照合では、特徴部分の個数が増加すると、照合に要する時間が大幅に増大するという問題があり、この問題点については配慮されていなかった。

〔発明の目的〕

本発明の目的は2つの点パターンに対して一致 する点の対を求めるという点のパターンの照合を 高速化する有効な方法を提供することにある。 (発明の概要)

この方法は、先ず、 2 つの点パターンを二次元

(5)

そのため、通常の画楽闻士の思合を行う方法では、これらの変動の影響を受けやすく、この画楽ごとの思合は実際的でない。そのため、図像の部分的な特徴、例えばエンジやコーナなどを、各関像から紬出し、これらの特徴点からなるパターン(これを点パターンと呼ぶ。)を生成し、この点パターンにおいて、パターン同士の照合を求めることが行われるようになった。

例えば、文献、ローゼンフエルド、ダンケル "点パターンマツチングのある実験" IBBE トランザクション, システムと人間とサイパネテイクス Vol.S M C - 1 Q, Rs 2 (1980, 2月)

(Rahl, D.J., Rosenfeld, A., and Danker, A.:

"Some Experiments in Point Pattern Matching" IREE Trans. on System, Man, and Cybernetics Vol.S M C - 1 0。 & 2 (Pebruary 1980) でみられるように、地図上で目標とする都市を探索したり、文献、目懶、宮武、柏岡、江尻、山崎、沢田"LSI組立の自動位優認識技術" 第6回国際合

(4)

のブロックに分割し、各ブロックにそれぞれの点を分割する。次いで、このブロックに属する点の 銀数を要楽として、ブロック単位に限合を行い、 類似するブロックの位置を求める。そして、この 位置において対応するブロックに属する点に限定 して、一致する点を探索する。

(発明の実施例)

以下、本発明の一実施例を第1図により説明する。第1図は、点パターンの照合において対象とした点のパターンの例を示している。また第2図は予め辞書として用意している点パターンの例であり、これは、検索におけるキーとなる点パターンである。

まず、点パターン服合独の基礎事項を説明する。 点パターン服合独は、対象とする点パターンに 対して、辞書点パターンとできるだけよく一致す る点の集合を対象点パターン Π から 求める方法で ある。ここで、第 3 図(a)に示すように対象点パ ターンを Π: P(1), P(2), …P(m)とし、そ の対象点パターンの点数を m 個とする。対象点P

(6)

(i)の座標を (X(i), Y(i)) とし、このiを対象点番号と呼ぶ。また、第3図(b)に示すように、静書点パターンをE: Q(1), Q(2), ..., Q(n)とし、その辞書点パターンの点数をn 個とする。また、辞書点Q(j)の座標を (x(j), y(j)) とし、このjを辞書点番号と呼ぶ。

点パターン照合の方法としては、文献、ローゼンフェルド、ダンケル "点パターンマンチングのある実験" IREE トランザクション、システムと人間とサイバネテイクス Vol.SMC-10. 版2 (1980, 2月) (Kehl, D.J., Rosenfeld, A., and Danker, A.: "Some Experiments in Point Pattern Natching" IERE Trens. on System, Man. and Cybernetics Vol.SMC-10, 版2 (Pebruary 1980).) に記載されているように、(1) 辞書点パターン内のある点をとり、この点と対象点パターン内のある点をとり、この点と対象点パターン内のある点をとり、これの他の点例士の一致の程度をみる方法や、さらに、(2) 辞書点パターンから二つの点をとり、これらの点を絡ぶ線分を求める。また、対象点パ

れらの移動量は次式で表される。

$$\Delta x(i, j) = x(j) - X(i)$$
 $\Delta y(i, j) = y(j) - Y(i)$
...(1)

次いで、この点対 $\{P(i), Q(j)\}$ を思ね合せた時、おのおのの点 Q(k) (但し、 $k=1\sim n$, $k\neq j$) に対して、点対 $\{P(h), Q(k)\}$ の間の距離を求める。今、ステップ401においてこの距離を $\{P(h), Q(k)\}$ とすると、次式で扱される。

$$\epsilon \{i,j;P(h),Q(k)\} = \{(\chi(h) - \chi(k) + \Delta \chi(i,j))^{2} + \{(\gamma(h) - y(k) + \Delta y(i,j))^{2}\}^{1/2}$$

... (2)

なお、 k = j の場合は、後述する最小値は零値 となることが自明であるため、上式を実行する必要はない。

さらに、次の手順として、これらの距離の内、 h=1~mにおいて、最小値となる距離をもつ対 象点パターンΠの点を点Q(k)によく一致する点 とする。今、ステンプ402に示すように、対象 点P(h)と辞書点Q(k)との距離が最小の距離と

(8)

ターンからも二つの点をとり、同様に線分を求める。これら二つの総分を重ね合わせ、その時の他の点関士の一致の程度をみる方法、等がある。
(1)の方法は、おもに点パターンに位置ずれ(平行ずれ)がある場合に有効な基本的な方法である。
一方、(2)は2点を絡ぶ線分を重ね合わせるため、点パターンに大きな回転ずれがある場合に有効である。

本発明では、特に、基本的な方法である(1)の 方法について、点パターン照合法の高速化方式を 提供する。ここで、提案する高速化方式をさらに (2)の方式に適用することは容易である。

なるとし、その時の対象点番号をh=h'(k;i,j)とする。この対象点番号h'(k;i,j)の添字i,jは、醉客点Q(i)を対象点P(i)と取ね合せていることを表し、また添字kは距離計算をこの対象点と醉容点Q(k)との間で行うことを示している。この最小距離をa'(i,j) P(h'(k;i,j),Q(k))と記述すると、この距離は次式を満たす。

$$\epsilon'(i,j;P(h'(k;i,j),Q(k)) = min(\epsilon i,j;P(h),Q(k)))$$

 $h=1-m$
...(3)

さらに、ステツブ403で示すようにおのおのの点Q(k)に対して、次式で設す最小距離の和。
(i,j)を求める。

$$S(i,j) = \sum_{k=1}^{n} \epsilon'\{i,j; P(h'(k;i,j), Q(k))\}$$
 (4)

但し、1≦k≦nとする。

最後に、各点対 (P(i), Q(i)) の組合せに 対して、この最小距離の和が最小となる点対において、対象点パターンΠと辞書点パターンΞが最も一致するとする。今、ステンプ404で示すよ

(10)

うにi = i o, j = j oにおいて最小距離の和S (i, j) が最小になる(その餌をS′)とする と、次式が成立つ。

 $S(i_0, j_0) = \min_{\substack{i=1 \sim m, j \equiv i \sim n}} \{S(i, j)\} \cdots (5)$

この時、静書点パターン三の各点Q(j)に対してもつとも一致する対象点パターン Π の点は、P(h'(j; i: a, j: o)) で扱される。

第6回は、点パターン照合法の処理過程の一部の説明例である。ここでは、第6回(n)に示すように対象点パターンΠ: P(1), P(2), P(3)とし、その点数はm=3である。また、第6回(b)に示すように許客点パターンミ: Q(1), Q(2), Q(3)とし、その点数はn=3である。第6回(c), (d)は辞客点Q(j)を平行移動させ、対象点P(i)と合せた場合の過程を示している。この時、2つの点パターンの点を一致させる。の遺択の組合せを図5に示す。例えば、j=1・ j=1の場合、辞審点Q(1)と対象点P(1)とを脱ね合せ、対象点パターンコ

るのは、対象点が消滅している場合や、余分な対 象点があつても辞書点と一致する対象点を求める ためである。

点パターン服合法の処理時間のうち、(2)式で ではなり、Q(k) の距離計算に多多 の時間を要すると考えられる。ここで、対象点 (個数m個) と辞書点(個数n個) とを重ね合い。 な場合の組合せが、(5)式から分かるように終った。 を除く他の辞書点(個数nー1個)に対して終まる。 を除く他の辞書点(個数nー1個)に対して表す を除くの対象点との点対を、距離計算のために表す なるもの数が(2)(3)式を基に、(nー1) × する場合の数が(2)(3)式を基に、(nー1) おけ のため、点パターン照合の数か のこの距離計算の回数Toは、対象点の個数nと なる。

 $T_0 = n (n-1) m^2 \cdots (6)$

この式より、対象点もしくは辞客点の個数の自 衆に距離計算の回数は比例することが分かる。位 つて、対象点の個数或いは辞客点の個数が増大す との一致の程度を求めるもので、先ず辞客点Q (2)に対して点対 (P(1), Q(2)) , (P(2), Q(2)} , {P(3), Q(2)} のそれぞれの距離 を算出し、これらの内で距離が最小となる点対を 求める。ここで説明のため e (1,1; P(1), Q (2)) が最小となるとする。また、同じく、辞書 点Q(3)に対しても点対 (P(1), Q(3)), (P(2), Q(3)), (P(3), Q(3)) O th ぞれの距離を算出し、これらの内で距離が最小と なる点対を求める。ここで説明のため 4(1,1; P(3), Q(3)) が最小となるとする。この時、 最小距離の和は $S(1.1) = \epsilon(1.1; P(1),$ Q(2)} + * (1,1; P(3), Q(3)) となる. この一連の処理を、1 = 2, 3 と j = 2, 3 に対 しても行い最小距離の和s(i,j)、但しi=1 ~3, j=1~3、のうち最小となるP(i)とQ (う)との重ね合せの位置において、上述の最小距 離となった点対における対象点の集合が最も辞書 点パターンコと一致するとしている。なお、対象 点側で食被を許して距離計算の点対を選択してい

(12)

ると、点パターン風合法に要する時はほぼ、個数 の自衆に比例して増大することになる。例えば、 対象点の個数 m = 500、辞客点の個数 n = 50 とすると2つの点の間の距離計算の回数Tは上式 より、To = 6.25×10 となる。今、(2)式 で示した2つの点間の距離計算を汎用の大型計算 機を用いて実行するとし、この距離計算に要する 時間を t i = 1 0 - 5(秒) とする。この距離計算に 要する総和時間は、To・ti=6.25×10* (秒)となる。また、乗算器よりなる専用の距離 計算国路を用いるとし、その距離計算時間をで2 =0.5×10-6(秒)としても、距離計算に要す る総和時間はTo・ta=3.13×10.2(秒)と なる。この計算時間は膨大な時間であり、従つて 点パターンの個数が増えるにつれ、実用上から点 パターン照合法の高速化が必要となる。

点パターン服合法において 2 つの点間の距離計算の回数は、対応する対象点及び辞書点の組合せの数に依存する。従つて、この距離計算の回数を削減する新しいプロック分類型の点パターン既合

(14)

法を考案した。

ここでは、点パターンのデータ形式に関して対象点及び辞書点は(第7頃)に示すように各点ごとに横方向磨標と軽方向磨標をもつ点磨棚形式で記述されているとする。二次元平面に配置された点パターンとして点が与えられている場合でも、この点座棚形式に容易に変換することができ、この形式は一般性を失うものではない。

なお、多数ある点の顧希は任意であるとする。 そのため、点番号は任意に設定されているとする。

新、しく考案したブロック分割に基づく点パターン 別合法の手順を第8四に示す。この手間は、先 党ステップ800で対象点パターンをある大きさのブロック (第1回100で示す) に分削し、ブロックごとに対象点 (第1回103で示す) を分 別けた例を示す。 さらに、ステップ801で辞 は分けた例を示す。 さらに、ステップ801で辞 は 分別し、プロックごとに辞 存点を分類する。 第2回には、辞書点パターンをプロック200に分け

り、要素の個数はプロツクの個数となつている。

以下に各処理過程を静述する。

対象点のプロック分類において、これらの対象点を分割したプロックに分類する手順を第10回に示す。この分割過程では、対象点の座標を基にその点が異するプロックを容易に決定することができる。今、プロックの大きさを機N』、緩N。とする。また、プロックの検方向の番号をU、擬方向の番号をVと扱記する。この時、ステップ

た例を示す。この時、単純に点をブロツクに分類 するのでは、点の属するブロツクは分割するブロ ツクの境界位置に依存する。このため、辞者点の ブロツク分類を行う過程では、分割したブロツク ·にある辞書点はこのプロツクを含め顕接する4つ のブロツクに辞書点があるものとみなし、4選り の分類を用意しておく。例えば、第2回において 静帯点Q(1)201は4つのブロック (1.1) 200, (2, 1) 202, (1, 2) 203, (2,2)204に属すると分類する。これによ り、辞書点はこの4つのブロツクのいずれかに属 することになり、辞書点の分類は、分割するプロ **ツクの境界位置に依存しないようにすることがで** きる。なお、この対象点及び辞書点のブロツク分 観過程では、対象点と辞書点をもとに、対象プロ ツクパターン及び辞替プロツクパターンを生成す る。第8図(a)に対象プロツクパターン901の 例を、第9図(b)に辞書プロツクパターン902 の例を示す。これらブロツクパターンの要素の鎖 は、後述するが、プロツクに属する点の個数であ

1000において、対象点番号iをもつ対象点 P(i)、低しその座標 (X(i), Y(i))、が属するプロックの番号 U(i) V(i) は、次式となる。

(16)

$$U(i) = [X(i)/N_x + 1]$$

 $V(i) = [Y(i)/N_x + 1]$...(7)

但し、[] はガウス記号であり、 $i=1\sim m$ 、またU(i)、V(i)は正の整数である。

この処理過程では、第11図に示したように、 プロック番号ごとに対象点を分類し出力する。即 ち、プロック番号(U、V)に対して、プロック に属する対象点の個数 P (U, V) と対象点番号 $\stackrel{\sim}{1}$ (1; U, V)、但し $1=1\sim P$ (U, V)、 がテーブル形式で出力される。ここで、P (U, V) を対象プロックパターンと呼ぶ。

辞書点のプロツク分類において、これらの辞者点をプロツクに分類する手順を第12回に示す。対象点のプロツク分類過程と同じく、プロツクの大きさを横Nェ、縦N・とする。また、プロツクの様方向の番号を u、縦方向の番号を v と表記する。この時、ステップ1201において辞書番号」をもつ

(18)

(17)

辞書点Q(j)、但しその座標(x(j), x(j))が、 属するブロツクの番号 (u1(j), v1(j)) は、 (7)式と同じく次式となる。

$$u_1(i) = [x(i)/N_x+1]$$
 $v_1(i) = [y(i)/N_x+1]$
...(7)

但し、[] はガウス記号であり、j=1~m、 また u、 v は正の整数である。

ブロックの始点の位置によっては跨接するブロックに辞書点が属する可能性がある。 そこで、ステップ1202において辞書点が属するブロック番号は、上式で求めたブロックの他に、隣接するブロックの番号(u *(j), v *(j)), (u *(j), v *(j)), (u *(j), v *(j)), として次式を採ることとする。

向に隣接するプロツクを表している。このため、 (19)

ブロックパターンのブロック番号を求める。このブロック服合の手順を第15回に示す。ここで、対象ブロックパターンF(U,V)内で辞書ブロックパターンG(u,v)との服合を求めるために辞書パターンを移動させる範囲、即ち探索領域をBとする。この時、ブロックパターンの服合で一致の程度が最大となる時、即ち次式、

 $E = \begin{array}{c} c & d \\ E = m \ a \ x \ \{ \Sigma \quad \Sigma \in \{ F(U+u-1,V+v-1), G(u,v) \} \} \cdots (10) \\ (U,V) \in B \quad u=1 \quad v=1 \end{array}$

を満たすプロック位置におけるプロック番号 (Uo(z), Vo(z)) を求める。なお、添字zは、z=1~Zであり、整数Zは一致の程度が扱大となる位置の偶数を表す。また、関数をは最小値を求めるもので次式で定義される。

$$\xi \quad (\alpha, \beta) = \begin{cases} \alpha & (\alpha \leq \beta) \\ \beta & (\alpha > \beta) \end{cases} \cdots (11)$$

また、ここで辞書プロシクの個数を横o×縦d としている。

ブロック内の点服合手順を以下に説明する。 先のプロツク照合過程では、辞書プロツクパタ

(21)

(8),(9)式より、静書点は4つの辞書ブロック に属していると登録することになる。このように すれば、実際に対象点が与えられると、ブロック の始点位置に拘らず4つのブロックのいずれかに は属することになる。

この処理過程では、第13図に示すように、辞書点Q(j)に属するプロツク番号(us(j), va(j))、但しscl-4、をテーブル形式で出力する。また、次のプロツク服合過程を用いるため、第14図に示すように、ステツプ1203と1204に示すようにプロツク番号(u, v) ごとにそのプロツクに属する辞書点の個数G(u, v)及び辞書点番号j(t; u, v)、但しt=1~G(u, v)も出力する。ここで、G(u, v)を辞書プロツクパターンと呼ぶ。

ブロツク服合の手順を以下に説明する。

対象点及び辞書点のプロツク分額過程において 生成した対象プロツクパターンド (U, V) と辞 書プロツクパターンG (u, v) に対して、パタ ーンの要素ごとの服合を行い、最も一致する対象 (20)

ーンG (u. v) と最も一致する対象ブロックパターンF (U, V) の位置 (Uo(z), Vo(x)) を求めた。ここでは、第16 関に示した手順のように、ステップ1600において不一致の程度が最小となるそれぞれにブロック位置(Uo(z),Vo(z))、但しz=1~Z、において点の服合を行ない、辞

そのため、先ず、静容ブロックに対応する対象プロックに属する対象点に限定して、先に述べた個々の静容点との重ね合せを行なう。即ち、今、ステップ1601に示すように静容点Q(j)に対して、($u_x(j)$)、 $v_x(j)$) にある静容ブロックに対応する対象プロックの位置として、($U_0(x)$ + $u_x(j)$)ー1、 $V_0(x)$ + $v_x(j)$)ー1)をとり、この対象プロックに属する対象点番号を $i(a_1(u_x(j))$, $v_x(j)$) は、対象プロックに属する対象点番号を $i(a_1(u_x(j))$, $v_x(j)$) は、対象プロックに属する対象点番号と呼ぶ。また、この値は $a_1(u_x(j)$, $v_x(j)$) = $1 \sim P$

(22)

 $(U_0(z)+v_1(j)-1,V_0(z)+v_1(j)-1)$ であるとおく。本高速化方式では、対応するブロックに存在する対象点に限定して辞存点との重ね合せを行う。このため、ステップ1602に示すように辞書点パターンの平行移動量 $\Delta x(i,j)$ 。 $\Delta y(i,j)$ は(1)式において、点番号 iに次式、 $i=i(a_1(u_1(j),v_1(j))$

;
$$U_0(z) + u_s(j) - 1, V_0(z) + v_s(j) - 1$$
 ... (12)

を代入し、またうにうを代入した値となる。(12) 式右辺の第2。3項は対象プロック番号であり、 また、第1項はブロック内対象点番号を殺している。

このように、辞書点Q(j)と選ね合せをする対象RP(i)の範囲を、対応するブロンク $\left(u_s(j)\right)$ 、 $v_s(j)$)に属する対象点に限定しており、度ね合せのための点の組合せ回数を低減することができる。

次いで、この辞書点Q(j)と対象点P(i)とを 重ね合せた状態において、おのおのの辞書点Q

(23)

となる。

上式の実行では、辞書点Q(k) に属するブロック $u_a(k)$, $v_a(k)$ に対応する対象ブロックにある対象点P(h) に限定して、対象点と辞書点との距離計算を行つている。このため、距離計算の回数を低減することができる。

さらに、ステップ1604においてそれらの点間の 距離の内、最小距離となる対象点を求める。即ち、 最小距離は次式で表される。

但し、

$$\widehat{h} = \widehat{h} \circ (\widehat{s} \circ (us'(\widehat{k}), vs'(\widehat{k}), z; \widehat{i}, \widehat{j});$$

$$U \circ (z) + us'(\widehat{k}) - 1, \forall o(z) + vs'(\widehat{k}) - 1;$$

$$\widehat{i}, \widehat{j}) \qquad \cdots (17)$$

である.

なお、この最小となる時の $4 \cdot a(u_a(k), v_a(k))$ の値は、ブロックの位置 $(u_a'(k), v_a'(k))$ 、その辞書点の個数 $t \cdot a(u_a'(k), v_a'(k))$ 、一

 $\binom{k}{k}$ に対して、対象点P(h)との間の距離を求める。但し、h は対象点番号を、k は辞書点番号を 扱し、次式で記述することができる。

$$h = h(A a(u_a(k), v_a(k)); U_o(z) + u_a(k) - 1,$$

$$V_o(z) + v_a(k) - 1; i, j) \qquad \cdots (13)$$

$$\widetilde{k} = \widetilde{k} (\widetilde{i}, \widetilde{j}) \qquad \cdots (14)$$

なお、(13)(14) 式右辺のi, j は静存点Q(j) と対象点P(1) とを取ね合せたことを示している。 また、 $8 \pm (u \pm (k), v \pm (k))$ は、静存点Q(k) に属するプロツクに対応した対象プロツクにおけるプロツク内対象点番号である。また、この値は、 $8 \pm (u \pm (k), v \pm (k)) = 1 \sim P(U_0(z) + u \pm (k) - 1, V_0(z) + v \pm (k) - 1)$ である。さらに、 $s = 1 \sim 4$ である。

この時、ステップ1603に示すように静存点Q(k)と対象点P(h)との間の距離には、

$$\epsilon \{1,j; P(h), Q(k)\}
= \{X(h) - x(k) + \Delta x(1,j)\}^{2}
+ (Y(h) - y(k) + \Delta y(1,j))^{2}\}^{1/2}
...(15)$$

(24)

数の程度が最大となる箇所の番号 z 及び取ね合せを行う対象点i と辞書点j を変数とするため、この値を $4 z^0$ (u z'(k), v z'(k), z; i, j) と記述している。

さらに、この最小距離 e ' と、予め設定した所定値 δ との大小を比較し、所定値 δ よりこの距離 e ' が小さければこの対象点を辞書点に一致するとみなし、侵補点とする。一方、この距離 e ' が 原定値 δ より大きければ辞書点に対応する侵補点は無いと判定する。なお、対応する対象プロックに対象点が無い場合は、辞書点に対応する侵補点は無いとする。

このように、静舎点に一致すると判定された候補点の個数を計数し、すべての静舎点に対して候補点の動和を求める。この動和は、ステップ1605及び1506より

$$N_c(i,j) = \sum_{k=1}^{n} \eta(\epsilon'(i,j;P(ho),Q(k)) - \delta) \cdots (18)$$

但し、関数φ(α)は次式を鎖たす。

(26)

... (21)

$$\eta (\alpha) = \begin{cases}
0 & (\alpha \leq 0) \\
1 & (\alpha > 0)
\end{cases}$$
...(19)

なお、Q(j)とQ(k)が別一の場合、P(i)= P(h)の場合の距離が最小(零値)となるため、 (15)式の距離計算をする必要はない。

この総和Nc(i,j)が最大となる盟ね合せにおいて、辞書点パターンと対象点パターンとが、最も一致すると判定する。今、対象点P(io) と辞書点Q(jo) とを重ねた時、この総和が最大とする。即ち、対象点番号と辞書点番号が次式、

io=i(@10(us'(jo), vs'(jo));

 $U_0(z_0)+ua'(j_0)-1, V_0(z_0)+va'(j_0)-1)$ …(20) を 複たす時、 認和が 最大となるとする。 但し、 辞 書点器 θ 。 は 辞存 ブロック (u a' (j o)) に あるとする。 さらに、 対象 ブロックの 位置は、 $z=z_0$ とし、 対応する対象 プロックの ブロック内対象 番号は、 a z^0 (u a' (j o), v a' (j o)) で あるとする。

この時、ステップ1607に示すように移和の最大 ~ 他No'(io, jo)は、次式を満たす。

(27)

ターン照合法では、辞書点Q(j)に対して、対象 点P(i)と重ね、それぞれの辞書点Q(k)と対象 点との距離計算に基づいて、この辞書点Q(k)と 一致すると判定される対象点の個数を計数してい る。この時、SSDA法によれば、(8)式右辺で示さ れる計算を k = 1 ~ n までにわたつて実行せず、 なんらかの判定に基づいて、この計算を途中で打 切り、次の重ね合わせのための対象点P'(i)に 移るようにすれば、距離計算の回数の低波が期待 できる。そこで、先ず、(8)式右辺において黒稜 計算をしている途中で、辞書点に一致する対象点 が無いという条件を満たす辞書点の観賞を計数す る。この値が予め設定している所定値N。より大 きくなれば、辞書点Q(j)に対して重ね合わせる 対象点P(i)の選択が適切でないと判断し、次の 対象点を選択し、同じく賦合を行う。この累積計 算を途中で打ちきる条件は、以下の式で表される。

$$\sum_{k=1}^{n_1} (1 - \pi (a'\{i,j;P(h_0),Q(k)\} - \delta)) > N_c$$
... (22)

(29)

辞書点パターンに対して最も一致すると判定される対象点パターンは、io、foを(17), (14)式に代入して簡単に求めることができる。

ここでは、先に述べたプロック分類型点パターン服合法をさらに高速化するため、調料同士の服合の高速化によく用いられるSSDA法(Sequential Similarity Detection Algorithm, 規差遅次検定法)を適用する方法について述べる。このSSDA法の基本的な概念は、例えば文献、始,柏賀、江风:"部分関像の出現確率を用いた高速化パターンマッチング方式"程子通信学会的文誌(D),85/2 Vol. J68-D, M2.pp.161-168(昭60-02)に記載されている。本発明では、このSSDA法と、先に述べたプロック分類型点パクロック分類型点パクに高速化が建成できる。プロック分類型点パクに高速化が建成できる。プロック分類型点パ(28)

但し、niは1≦ni≦nなる整数とする。

また、この照合打切りに基づくプロック分類型 点パターン服合法の手順を関17に示す。ステップ1700及び1701により上式の判定を行う。他のステップについては関18と関係である。上式の判 定において、重ね合せが適切でないと判定される と、ステップ1702の(L1)で示した手順に飛び、 取び照合物質を行う。

計算機変験に用いた対象点パターンⅡは、機例的な乱数に基づき生成する。ここでは、区間 (0。1) までの値をもつ正規乱数を、対象点の存在する座標点で発生する。対象点 P(i)の存在する範囲を、1≤X(i)。 Y(i)≤256とする。また、正規乱数の平均値を0.5、概準偏差を0.1とした。乱数に対してしきい値処理を行い、しきい値くより大きい場合、対応する座標値に点パターンの点があるとし、その座標値を登録する。第18 図に対象点パターンの例を示す。

また、この実験では、対象点パターンにおける プロツクの大きさを $N_R = N_F = 8$ とする。従つて、

(30)

対象ブロツクの個数は、a=b=32である。

辞書点と一致する対象点の納出結果の例を第22回に示す。ここでは、例えば、阅図(a)では、第18図(a)に示す対象点パターン (m=736)に対して第19図(a)に示す辞書点パターン (n=38)と最も一致する点の集合を求めたものである。

第23回に辞書点パターンを一定とした場合における対象点の点数と距離計算との関係を示す。なお、この実験では、(18)式中の最小距離に対する関値 8 は 8 = 8 としている。

(31)

本発明によれば、点間の距離計算の回数を低減 することができるので、点パターン服合を高速に 実行することができる。

関面の簡単な説明

第1因は対象点パターンのプロツク分類の説明 例、第2図は静密点パターンのプロック分類の説 明例、第3回は点パターンの例、第4回は点パタ ーン照合法の手順、第5回は距離計算のための点 の組み合せの例、第6図は点パターン銀合法の処 理過程の説明、第7回は点のデータ形式、第8回 はブロツク分類型の点パターン照合法の概略手順、 第9回はブロツクパターンの例、第10回は対象 点のプロンク分類手順、第11回はプロンク別の 対象点テーブルの例、第12回は辞書のブロック 分類手順、第13関は静書点列プロツク番号の例、 第14図はプロツク別辞書点テーブルの例、第 15図はプロツク照合手順、第16図はプロツク 内の点照合の手順、第17箇は照合打ち切りに基 づくブロツク分類型点パターン風合法の手順、第 18図はランダムに配置された対象点パターンの

(33)

これらの結果より、対象点パターンのブロックの個数 a=b=32、辞書点パターンのブロックの個数 a=b=32、辞書点パターンのブロックの個数 a=b=32、辞書点パターンのプロックの個数 a=b=32、辞書点パターンのプロックのの個数 a=b=32 のの大きさ $N_x=N_y=8$ とした場合で、例えば、m=905 の、n=38 において距離計算回数は4980457 回($=5.0\times10^{6}$)であった。一方、単純な方式では距離計算回数は、(6)式より、 $n(n-1)m^{3}=1.152$ × 10^{6} 回である。この単純な点パターン照合はが速度を開始に、10 回である。この単純な点パターン照合はが速度されている。なお、この時の高速化方式の距離計算時は、大型計算機で53.3 秒であった。

さらに、第24回に照合打切りを併用した場合のプロック分類型点パターン照合法における、距離計算回数と対象点数との関係を示す。ここでは、辞書点数nは一定とし、n=38としている。また、(18)式中の最小距離に対する関値をはる=8としている。

N: = 0 の場合、さらに一桁の高速化が実現されている。

(発明の効果)

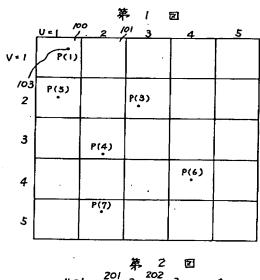
(32)

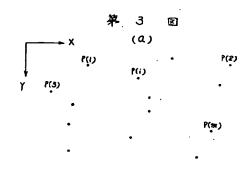
例、第19図はランダムに配置された静書点パターンの例、第20図は辞書点と一致する対象点の抽出結果の例、第21図は対象点個数と距離計算回数の実験結果、第22図は途中打ち切りを併用した場合の事験結果である。

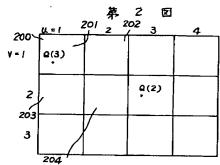
100…対象点プロツク、103…対象点、200 … 辞書点プロツク、201…辞書点、700…対 象点座標テーブル、701…辞書点座標テーブル、 901…対象プロツクパターン、902…辞書プロツクパターン。

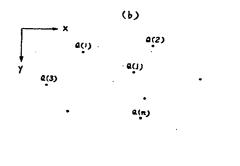
代理人 弁理士 小川勝男公

(34)

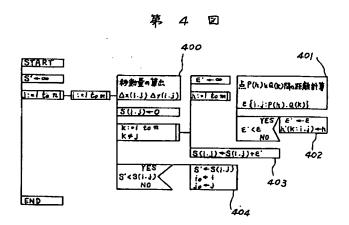




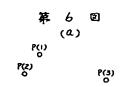


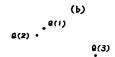


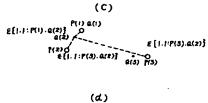
第 5 図

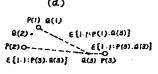


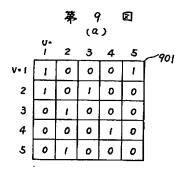
一致させる	距離計算を行写うを対		うた村
辞書点 2 井泉点	2(1)	@(2)	a(3)
4(1). P(1)		P(1)	P(I)
		P(2)	7(2)
Q(1). P(2)		P(1)	P(1)
		P (3)	P(3)
Q(1). P(3)		P(1)	P(1)
	P(1)	P (3)	6133
Q(2). P(1)	1 (2)		P(2)
Q(2). P(2)	P(3)		P (3)
	7 (2)		P (2)
Q(2). P(3)	P(3)		P(3)
	P(2)		P(2)
Q(3). P(1)	P(1)	P(1)	
	P (2) P (3)	P(2)	- -
Q(3). P(2) Q(3). P(3)	P (1)	P(1)	
	P (3)	P (3)	
	\frac{\lambda{2}}{\lambda{2}}	P(1)	-
	P (3)	7 (3)	

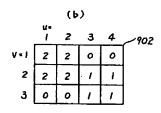






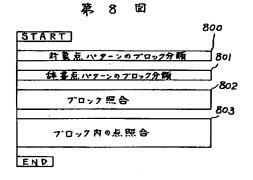




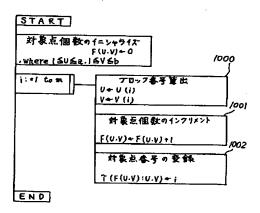








茅 10 図

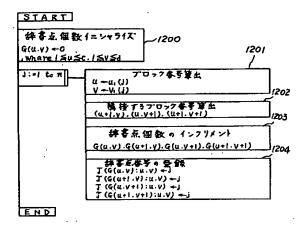


第 11 図

対象点アロック書号 (U・V)	対象点面数 F(U.V)	对象点客号
(1.1)	2	1.2
(2.1)	4	3.5.8.7
(3.1)	3	4.6.9
•	•	•
<u> </u>		•
(a, b)	•	•

第 12 图

. 4



第 /3 图

プロック教号			
(u, (J), v, (j))	(uz (i) . Vz (i))	((i) ey. (i) au)	(ta (i) . Ya (i))
	·- · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	(u, (j).v. (j))	(u, (j). v, (j)) (u, (j). vg (j))	アロック素号 (u,(j), v,(j)) (u,(j), v,(j)) (u,(j), v,(j))

第 /4 15

辞書反プロック参号 (以・V)	辞書点個数 G(U.V)	辞書点誊号
$(1\cdot 1)$	2	1 · 4
(2.1)	1	2
(3,1)	3	3.4.5
•		
	•	
(c · d)		

第 15 図

